

证书号第7866405号



专利公告信息

发明专利证书

发明名称：一种基于统计建模的粉末X光衍射图期望最大化算法全谱线拟合方法

专利权人：上海大学

地址：200444 上海市宝山区上大路99号

发明人：张统一;曹斌;冯振杰;肖祁陵;王子涵;张茜;王家豪

专利号：ZL 2022 1 0408314.X

授权公告号：CN 114972185 B

专利申请日：2022年04月19日

授权公告日：2025年04月11日

申请日时申请人：上海大学

申请日时发明人：张统一;曹斌;冯振杰;肖祁陵;王子涵;张茜;王家豪

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

申长雨

